<u>实 验 报 告</u> 平

少年班 系<u>06</u>级

学号_PB06000680

姓名 张力

日期 2007-10-22

实验题目:PN 结正向压降温度特性的研究

实验目的:了解 PN 结正向压降随温度变化的基本关系式。在恒流供电条件下,测绘 PN 结正向压降随温

度变化曲线,并由此确定其灵敏度和被测PN结材料的禁带宽度。学习用PN结测温的方法。

实验原理:理想 PN 结的正向电流 IF和压降 VF存在近似关系:

$$I_F = Is \exp(\frac{qV_F}{kT})$$

其中 q 为电子电荷, k 为玻尔兹曼常数, T 为绝对温度, Is 为反向饱和电流:

$$Is = CT^r \exp\left[-\frac{qV_g(0)}{kT}\right]$$

由上面可以得到:

$$V_F = V_g(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{c}{I_F}\right) T - \frac{kT}{q} \ln T^r = V_1 + V_{n1}$$

其中

$$V_{1} = V_{g}(0) - \left(\frac{k}{q} \ln \frac{c}{I_{F}}\right) T$$

$$V_{n1} = -\frac{KT}{q} \left(\ln T^{r}\right)$$

在上面 PN 结正向压降的函数中,令 $I_F=$ 常数,那么 V_F 就是 T 的函数。 考虑 V_{n1} 引起的线性误差,当温度从 T_1 变为 T,电压由 V_{F1} 变为 V_F :

$$\begin{split} V_{F} &= V_{g}\left(0\right) - \left[V_{g}\left(0\right) - V_{F1}\right] \frac{T}{T_{1}} - \frac{kT}{q} \mathbf{1}_{n} \left(\frac{T}{T_{1}}\right)^{r} \\ V_{F\text{\tiny{\tiny I}}\text{\tiny{\tiny I}}\text{\tiny{\tiny I}}} &= V_{F1} + \frac{\partial V_{F1}}{\partial T} (T - T_{1}) \end{split}$$

$$V_{\text{\tiny \tiny \#M}} = V_{F1} + \left[-\frac{V_g - V_{F1}}{T_1} - \frac{k}{q} r \right] (T - T_1) = V_g(0) - \left[V_g(0) - V_{F1} \right] \frac{T}{T_1} - \frac{k}{q} (T - T_1) r$$

两个表达式相比较,有:

$$\Delta = V_{\text{\tiny \tiny \bf IBM}} - V_{\scriptscriptstyle F} = -\frac{k}{q} r \big(T - T_{\scriptscriptstyle 1} \big) + \frac{kT}{q} Ln (\frac{T}{T_{\scriptscriptstyle 1}})^r$$

综上可以研究 PN 结正向压降温度特性。

实验内容:1、求被测 PN结正向压降随温度变化的灵敏度 S(mv/)。作 V—T 曲线 (使用 Origin 软件工具), 其斜率就是 S。

2、估算被测 PN 结材料硅的禁带宽度 $E_s(0)=qV_s(0)$ 电子伏。根据(6)式,略去非线性,可得

实 验 报 告 平分:

少年班 系<u>06</u>级

学号_PB06000680__

姓名___张力___

日期 2007-10-22

$$V_g = V_F(T_S) + \frac{V_F(0)}{T} \Delta T = V_F(273.2 + T_s) + S \cdot \Delta T$$

T=-273.2°K,即摄氏温标与凯尔文温标之差。将实验所得的 $\xi(0)$ 与公认值 $\xi(0)=1.21$ 电子伏比较,求其误差。

实验数据:

实验起始温度 Ts=23.6

工作电流 I₅=50µ A

起始温度为 T₅时的正向压降 V≠(T₅) =598mV

V= V≠(T) - V≠(Ts) mv	升温过程 T	降温过程 T
-10	28.0	27.8
-20	32.6	32.1
-30	37.1	37.0
-40	41.6	41.6
-50	46.1	46.3
-60	50.6	50.8
-70	55.1	55.2
-80	59.6	60.2
-90	64.0	64.7
-100	68.4	69.2
-110	73.0	74.0
-120	77.4	78.4
-130	81.8	82.7
-140	86.3	87.4
-150	90.7	91.6
-160	95.2	95.9
-170	99.7	100.0
-180	104.1	

表一:实验数据表

数据处理:

利用 ORINGIN, 将升温和降温过程分别作图:

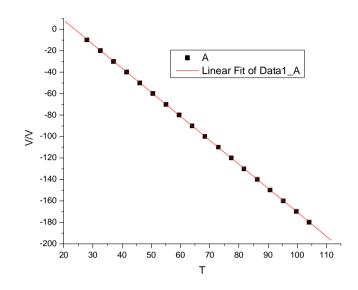
实 验 报 告 平分:

<u>少年班 系 06 </u>级

学号_PB06000680

姓名 张力

日期 2007-10-22



图一:升温过程温度和压降的关系

Linear Regression for Data1_A:

Y = A + B * X

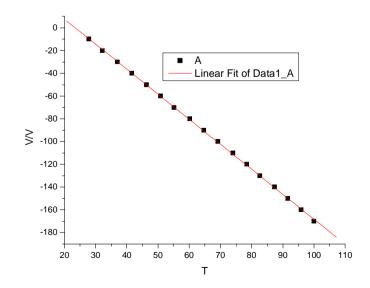
Parameter Value Error

A 53.04359 0.12472

B -2.23687 0.00178

R SD N P

-0.99999 0.17501 18 < 0.0001



图二:降温过程压降和温度的关系

实 验 报 告 评分:

<u>少年班</u>系<u>06</u>级

学号 PB06000680

姓名 张力

日期 2007-10-22

Linear Regression for Data1 A:

Y = A + B * X

Parameter Value Error

A 51.56749 0.55986

B -2.19805 0.00821

R SD N P

-0.9999 0.75482 17 < 0.0001

根据以上可以计算出:

在降温过程中 S=-2.23687mV/ 那么根据公式计算得

$$V_{gv} = V_F(T_S) + \frac{V_F(0)}{T}\Delta T = V_F(273.2 + T_S) + S \cdot \Delta T = [598/1000 + (-2.23687) \times (-273.2)/1000]V = 1.209V$$

那么显然有 E_g(T_s) =V_{gv}e= 1.209eV, 与公认值 1.21比较有

$$\frac{\Delta}{E(T_s)} = \frac{|E_g(T_s) - E(T_s)|}{E(T_s)} = \frac{|1.209 - 1.21|}{1.21} = 0.0008 = 0.08\%$$

在升温过程中 S=-2.19805mV/ "那么根据公式计算得

$$V_{gv} = V_F(T_S) + \frac{V_F(0)}{T}\Delta T = V_F(273.2 + T_S) + S \cdot \Delta T = [598/1000 + (-2.19805) \times (-273.2)/1000]V = 1.199V$$

那么显然有 $E_g(0) = V_{gv}e = 1.199eV$, 与公认值 1.21比较有

$$\frac{\Delta}{E(T_S)} = \frac{|E_g(T_S) - E(T_S)|}{E(T_S)} = \frac{|1.199 - 1.21|}{1.21} = 0.009 = 0.9\%$$

实验小结:

- 1、本实验原理比较难,计算式推导比较复杂,但是实验操作和过程都比较简单;
- 2、实验过程中比较顺利,最后得到的数据比较好,计算结果与公认值差距不大,升温降温两个过程误差都在控制在1%以内;
- 3、实验中降温过程所耗时间比较长,可以用人工辅助的方法让其降温速度加快(为精确起见,需要读数的温度点附近应该让其自然降温);

思考题:

- 1、测 ¼(0) 或 ¼(⅙) 的目的何在? 为什么实验要求测 V—T 曲线而不是 ¼— T曲线。
 - Sol:测量 $V_{+}(0)$ 或 $V_{+}(T_{+})$ 是为了能根据公式计算出在相应温度下的禁带宽度。实验中测量 V-T 曲线相对方便读数(整十),而 V-T往往不是有很明显的读数点,容易造成失误。
- 2 测 V—T 曲线为何按 V 的变化读取 T , 而不是按自变量 T 取 V。
 - Sol:实验过程中,V的变化相对于T来说比较慢,变化也比较稳定,能够比较精确地读数,如果根据T来读V,容易造成错误读数。